触媒を利用したシリコンのエッチングと 太陽電池製造工程への応用



李佳龍^{*},池田 茂^{**},松村道雄^{***}

" Chemical etching of Si by a catalytic reaction and its application to manufacturing of Si solar cells "

Key Words : Si, solar cell, chemical reaction, catalyst

1.はじめに

世界的なエネルギー・環境問題に対する関心の高 まりとともに、再生可能エネルギーである太陽光発 電への期待が高まっている。それにつれて太陽電池 の世界の生産規模は、2006年の時点で、年間約2.5 GW(ピーク発電能力)にまで急成長し、そのモジ ュールの総面積は2千万m²にも達したとされている。 停滞する世界経済の中で、太陽電池関連産業は大い に注目されている。ここ数年は、特にヨーロッパ諸 国において、政策的に太陽光発電が急速に推進され



*Chia-Lung LEE

1979年1月生 台湾国立成功大学資源工程研究所(博士 前期課程)修了(2003年) 現在、大阪大学大学院基礎工学研究科 博士後期課程在学中 シリコン化学 TEL:06-6850-6698 FAX:06-6850-6699 E-mail:chialunglee2002jp@yahoo.co.jp



* * Shigeru IKEDA

1971年7月生 東京工業大学総合理工学研究科博士後期 課程修了(1999年) 現在、大阪大学・太陽エネルギー化学研 究センター 准教授 博士(理学)触媒 化学 TEL:06-6850-6696 FAX:06-6850-6699

E-mail: sikeda@chem.es.osaka-u.ac.jp

* * * Michio MATSUMURA

1949年10月生 大阪大学基礎工学研究科博士後期課程中 退(1976年) 現在、大阪大学・太陽エネルギー化学研 究センター 教授 工学博士 材料物理 化学 TEL:06-6850-6695 FAX:06-6850-6699 E-mail:matsu@chem.es.osaka-u.ac.jp た。ヨーロッパ諸国に遅れをとった形の日本も、本 年より太陽電池導入に対する補助金を復活させ、「太 陽電池世界一」の座の奪還を目指そうとしている。 米国も、オバマ政権誕生により、政策の舵取りが "Green"の方向に変更されようとしており、太陽 光発電の導入・開発に拍車がかかることが予想され る。

このような太陽電池プームによって、ここ数年、 世界的に結晶シリコンの供給が逼迫している。その ため、太陽電池用シリコンの生産設備の増産が図ら れるとともに、非結晶シリコン系の太陽電池の開発 が進められてきた。非結晶シリコン系太陽電池とし て、特に期待されているものに、微結晶(アモルフ ァス)シリコン、CIGS系太陽電池がある。これら の太陽電池は、薄膜太陽電池に分類され、省資源型 太陽電池とされている。また、製造のための真空一 貫プロセスの大規模化により、製造コストの低減が 期待されている。これらのことは、地球規模の大規 模発電を考えた場合、極めて大きな利点と言うこと が出来る。

しかし、太陽電池の評価基準としては、製造コス トだけでなく、効率や信頼性(耐久性)も重要なポ イントとなる。これらを総合的に判断すれば、結晶 基板の供給体制が整えば、結晶シリコン太陽電池の 優位性は簡単には崩れないとの予測もある。ちなみ に、現在生産される太陽電池の90%以上は、結晶 シリコン系であり、中でも、費用の安さから多結晶 系が中心となっている。

結晶シリコン系太陽電池は、すでに長い実績があ り、技術的に完成しているようにも見えるが、基板 の薄膜化による低コスト・省資源化、表面反射率低 下および p/n 接合形成法の改善による効率向上と いった改良が、現在も着実に進められている。以下、 化学の立場から、我々の行っている結晶シリコン太 陽電池に関する研究を紹介したい。

2.ウエットプロセスによる太陽電池用シリコン の表面処理と高効率化

結晶シリコン太陽電池の効率を向上させるための 方策に、表面反射率の低減がある。もともとのシリ コン平坦基板の反射率は、波長400~1,100 nmの 領域において、平均すると40%程度と極めて高く、 そのままでは反射による大きなロスを生じてしまう。 光学部品のように、屈折率の異なる多層膜コーティ ングを施せば、反射率を低減させることは可能だが、 太陽電池への応用においては、プロセスコストが問 題となる。そこで、現状では、シリコン表面に凹凸 形状を施し、かつ、窒化珪素膜、二酸化チタン膜な どの単層コーティングを施す手法がとられている。 凹凸構造を施した面は、光閉じ込め効果があり、テ クスチャ面と呼ばれる。単結晶シリコンの場合には、 (111)面化学的に安定であるため、化学処理によ りこの面が露出しやすいことを利用して、テクスチ ャ面が得られている。具体的には、(100)面のシリ コンウエハをアルカリ液に浸漬させることにより、 図1に示したような、(111)面で構成されたピラミ ッド構造が形成される。この表面凹凸構造により、 良好な光閉じ込め効果が達成されている。しかし、 多結晶シリコンの場合、当然、表面にいろいろな結 晶方位の結晶ドメインが露出しているため、この方 法では、部分的なテクスチャ化はできても、ウエハ 全体についての反射率を低下させることはできない。



図1 Si(100)のアルカリ処理によって得られる テクスチャ表面のSEM像

そこで、アルカリ液処理に代わる、いろいろな方法 が提案されている。コスト的に有利なウエットプロ セスとしては、酸プロセスがあるが、それによって 得られる表面の反射率は十分低くはない。我々はこ の問題を解決するため、以下のような金属触媒を用 いた新たな方法を開発した[1]。

この方法の基本は、酸化剤を含むフッ酸溶液によるエッチング処理である。このとき、金属触媒をシ リコン表面に付与しておくと、その近傍で酸化・溶 解反応が促進される。そのため、結晶面によらず、 触媒の分布に応じて、どの表面にも凹凸構造を形成 することが出来る。

具体的な処理は次のように行う。 シリコン表面 への銀微粒子を無電解メッキ。シリコン基板を、過 塩素酸銀と水酸化ナトリウムを溶かした水溶液に室 温で約20分間浸す。この処理によりシリコン表面 に 30 から 100 nm 程度のサイズの銀粒子がランダム に析出する。 銀粒子を触媒としたエッチング。フ ッ化水素酸と過酸化水素水の混合液を用いて数分間 ウエットエッチングを行うと、銀をつけていない場 合にはエッチングはほとんど進まないが、銀がある と銀の触媒作用によってエッチングが進むシリコン に細孔が生じる。 アルカリ処理。 硝酸処理。 銀粒子を溶解除去するために行う。

この一連の工程の中で、一番のポイントは、 と の工程である。 の銀を触媒とするエッチング 工程では、触媒の作用によって、銀の上で過酸化水 素の還元反応が進行し、その分、シリコンから電子 が引き抜かれる。その結果、シリコンが酸化され、 フッ酸に溶解することになる。これが、銀を触媒と するテクスチャ構造の形成の基本反応である。この シリコンの溶解過程で、銀粒子はシリコンに沈み込 むことになる(詳細は後述)。細孔形成とともに、 表面付近にはステイン層(ナノメートルサイズの多 孔質シリコン層)が形成される。このステイン層は 高抵抗であるために、太陽電池の特性に悪影響を及 ぼす。そこで、 のアルカリ処理の工程によって、 ステイン層を除去する。この時、シリコン内部に形 成していた筒状細孔の壁もエッチングされて拡大し、 反射率低下に適した大きさと形状の凹凸構造となる。 以上の処理により形成されたテクスチャ構造の SEM 像を図2に示した。多結晶の結晶粒によって 露出面の結晶方位が異なるため、形成される凹凸形



図2 銀微粒子触媒を用いたウェットプロセスに よって多結晶シリコンに形成されたテクス チャ構造のSEM像

状にも違いが見られるが、表面全体に凹凸構造を形 成することが出来る。また、その結果、アルカリテ クスチャ化処理(従来法)を施したものとくらべ、 反射率の低下が確認された。また、4 cm²の大きさ の太陽電池素子による変換効率は、従来法(アルカ リ処理)の15.2%から16.1%へと向上した。

銀などの貴金属粒子を用いたシリコンのエッチン グ過程は、基本的には、図3に示したように銀が触 媒となってシリコンから過酸化水素への電子移動が 起こり、銀と接触した部分でシリコンの酸化と、溶 解が起こっていると説明される。

最近、我々はこの方法をさらに発展させて、ポリ マービーズの自己配列単分子膜をマスクにして、そ の間に触媒をつけるという方法で、規則的テクスチ ャ構造を形成することにも成功している。この方法 で得られる表面は、ランダムな凹凸構造の表面より も、さらに低い反射率を示す。



図3 銀粒子を触媒とするエッチングプロセスの模式図

これらの触媒を用いた新しい化学処理は、まだ実際の太陽電池の生産には使われていない。今後、広 く用いられるようになり、太陽電池の効率向上に貢 献することを期待している。

3.金属触媒粒子によるシリコンへの細孔形成現象

銀粒子を触媒として用いたエッチング過程で、銀 粒子がシリコン内部に沈み込むと記したが、これは、 偶然に我々が見出した興味深い現象である。この現 象について説明したい。

上記の銀粒子を触媒としたシリコンのテクスチャ 化処理を、Si(100)ウエハについて長時間(30分) 行ったところ、図4に示すように細孔が形成され、 その先端には銀粒子が見られた[2.3]。このような エッチング過程は、図3に示したように、銀が触媒 となって、銀と接触した部分でシリコンの酸化と、 溶解が起こっていると説明される。細孔形成は、こ の過程で、銀粒子とシリコンが接触を保ちながら進 行していることを意味している。ここで面白いこと に、銀の微粉末をフッ酸と過酸化水素の混合液に浸 すと、すぐに溶解してしまう。これは、過酸化水素 によって銀から電子が奪われるために、銀の電位が その溶解電位より正になったことによる。しかし、 銀粒子がシリコンに付着している場合は、シリコン から銀に電子が補給されるために銀の溶解が防がれ て、シリコンの酸化・溶解が起こることになる。こ のことから予想されるように、銀粒子を触媒とする



図4 銀微粒子を用いたウエットプロセス(30分)により シリコン内に形成された細孔の断面SEM像

細孔形成(および図2のようなテクスチャ面の形成) には、銀の付着の仕方が重要であり、それらの形状 の制御のためには銀粒子の担持条件の工夫が必要に なる。図4に示したような直線的な細孔の底に存在 する粒子を観察することにより、直線的な細孔を形 成するためには真球状の粒子を用いることが重要で あることが明らかになった。

銀の場合と同様な方法でシリコン上に白金粒子を 担持させると、図5(a)に示すような小さな粒子か ら成る粒子がシリコン上に堆積した。この場合にも フッ酸・過酸化水素の混合液で処理すると、シリコ ン中に細孔が形成される。この場合の断面SEM写 真からは、図5(b)のように螺旋状の細孔が形成さ れたことが分かり、白金粒子が螺旋的に回転しなが らシリコン内部に沈み込んだことを示している[4]。 また、細孔の壁面には、規則的な筋が観測されるが、 これは白金粒子表面の凹凸構造を反映したものであ





図5 (a)シリコン上に析出した白金粒子、 (b)白金粒子の触媒作用によってシリコン内に 形成された螺旋孔の断面SEM像

ると考えられる。螺旋孔の形成は、白金粒子上の局 所的な構造の違いにより、シリコンの酸化・溶解の 速度に違いが生じ、それが回転運動を生み出してい ると考えられる。

4. 触媒ワイヤによるシリコンのスライシング

結晶シリコン系太陽電池の製造においては、結晶 インゴットから基板を切り出す(スライシング)工 程が必要である。この工程は、研磨砥粒を用いたワ イヤ切断加工が用いられているが、機械加工である ため、大きな切りしろ(カーフロス)が生じるとと もに、多結晶のような割れやすい基板を200µm以 下の厚さに切り出すことが困難である。そのため、 大きな材料の無駄が生じ、そのことがコストを引き 上げる大きな原因となっている。

上記のように、貴金属と接触した部分でのみシリ コンの溶解が起こることがわかったので、我々はワ イヤ状の貴金属を接触させれば、シリコンのスライ シングに応用できるのではないかと考えた。また、 ワイヤを用いれば、電気化学的に電位を印加できる ことから、酸化剤の濃度変化の影響を受けずにすむ という利点も期待される。

このような発想から、電気化学的なシリコンスラ イシングの研究にも取り組んでいる[5]。これまでに、 基板を切り出すところにまでには至っていないが、 シリコンのインゴットに細い溝を形成することに成 功している。溝形成の例を図6に示した。この結果 より、次の二つの特徴を確認できた。極細の貴金属 線を触媒として用いることにより50µm程度の切



図6 2本のPtワイヤ(直径50µm)を利用してシリコン ブロック内に電気化学的に形成された細溝 (試料は1×1×2cm³の多結晶シリコン)

りしろ(カーフロス)でスライシングできる可能性 がある。複数の触媒ワイヤを同時に使って、スライ シングを実施することが可能である。

現状では溝形成速度は、0.4 ~ 0.6 mm/h 程度で あり、実用レベル(15 mm/h 程度)と比べてかな り遅い。我々の方法で溝形成速度が遅い主な原因は、 細溝内のエッチング溶液の交換速度が遅いことにあ る。現状は、液もワイヤも静置した状態で処理を行 っており、この点を改良して、細孔内の液を交換で きるようにすれば、高速化を実現できるのではない かと考え、その取り組みを開始したところである。

5.おわりに

シリコン表面のテクスチャ技術の開発を目指して 研究を進める中で、貴金属がシリコン内部に沈み込 む予想外の現象を見出した。その発見は、我々にと っても、大きな驚きであった。この現象の太陽電池 への応用のための研究として、上述のように、より 高度なテクスチャ構造の形成、およびスライシング 技術への応用へと発展させている。

触媒粒子およびワイヤによるシリコンの溶解現象 は、太陽電池以外への応用もありそうである。シリ コン中に形成される直線的な細孔に金属を充填する ことができれば、半導体内部の電気配線が可能にな り、半導体素子の三次元実装に役立つと期待される。 また、螺旋孔に金属を充填できれば、半導体素子内 に電気コイルを組み込んだものとなり、新たな半導 体デバイスへの応用も期待できる。他にも、いろい ろな可能性がありそうである。

細孔形成の現象は、最近注目されている、各種金 属・半導体材料のナノワイヤやナノコイル形成の逆 過程と見ることができ、現象自体で興味深い。まだ 詳細については、わかっていない部分も多く、基礎 の面からも研究を進めているところである。

謝辞

シリコンの触媒反応の基礎およびその応用研究 は、科学研究費補助金(課題番号 19310073 および 20035008)の支援を受けて行われている。シリコ ンスライシング研究は、NEDO「太陽光発電システ ム未来技術研究開発」からの支援を受けて行われて いる。

引用文献

- 1 K. Tsujino, M. Matsumura, Y. Nishimoto, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, **90**, 100 (2006).
- 2 K. Tsujino, M. Matsumura, *Adv. Mater.*, **17**, 1045 (2005).
- 3 C.-L. Lee, K. Tsujino, Y. Kanda, S. Ikeda, M. Matsumura, J. *Mater. Chem.*, **18**, 1015 (2008).
- 4 K. Tsujino, M. Matsumura, *Electrochem. Solid-State Lett.*, **8**, C193 (2005).
- 5 C.-L. Lee, Y. Kanda, T. Hirai, S. Ikeda, M. Matsumura, *J. Electrochem. Soc.*, **156**, H134 (2009).

